



CARTA AL ESTUDIANTE

1. NOMBRE DEL CURSO: FS-0523 Metrología I (4 créditos, Curso Optativo)

2. CICLO: I - 2016

3. HORARIO: Teoría y Laboratorio: Lunes y Jueves de 7:00 h a 8:50 h

4. OBJETIVO GENERAL:

Explicar la Metrología como disciplina científica de carácter aplicado para ofrecer una perspectiva sobre la forma en que deben realizarse las mediciones adecuadamente, de acuerdo con el nivel de exactitud requerido: desde la facilitación de las actividades cotidianas hasta el desarrollo de tecnologías de alto nivel.

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- 1) Apreciar el estudio de la metrología, como una disciplina básica para el desarrollo científico, tecnológico y social de la humanidad.
- 2) Aplicar conceptos estadísticos convencionalmente aceptados a nivel internacional para estimar en forma adecuada la incertidumbre.
- 3) Conocer el lenguaje metrológico en algunas magnitudes para el manejo apropiado de diversos conceptos científicos.
- 4) Desarrollar en el estudiante la destreza necesaria en técnicas de laboratorio de acuerdo con documentos generalizados en Metrología.

6. METODOLOGIA:

El curso se imparte basado tanto en libros, revistas, manuales y folletos técnicos como en las contribuciones del profesor. El curso tendrá un énfasis en la práctica en razón de su naturaleza.

7. ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS:

En las lecciones de teoría se impartirán clases magistrales. En las lecciones de laboratorio se realizarán prácticas de laboratorio, se harán visitas a laboratorios de metrología, se asignarán tareas para resolver fuera de clase, una práctica de aplicación de un caso real y dos exámenes parciales comprensivos. El detalle de las actividades que se realizarán para dar cumplimiento a los objetivos se presentan en forma detallada en el cronograma.

8. DESCRIPCION DEL CURSO:

El curso forma una sola unidad temática con el curso *Metrología II* (FS-0623) y está enfocado hacia el estudio de la metrología científica, legal e industrial en su aplicación actual tanto teórica como práctica.

El curso está enfocado para estudiantes de la carrera de Física pero puede ser llevado por estudiantes de otras carreras siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el curso.

El curso tiene tres tipos de actividades a saber: participación en clase, trabajos de laboratorio y prácticas individuales.

9. CONTENIDOS DEL CURSO:

1. Principios básicos de la Metrología
 - 1.1 Antecedentes históricos
 - 1.2 Universalización de las medidas
 - 1.3 Areas de la Metrología
 - 1.4 Organizaciones Internacionales de Metrología
 - 1.5 Normas y sistemas documentales en un laboratorio de metrología



-
2. El Sistema Internacional de Unidades SI
 - 2.1 Definiciones de las unidades del SI, unidades básicas, derivadas, símbolos y magnitudes.
 - 2.2 Reglas para el uso correcto de las cantidades expresadas en unidades del SI
 - 2.3 Unidades fuera del SI de uso frecuente
 - 2.4 Otros sistemas de unidades
 - 2.5 La adopción del SI en Costa Rica
 3. Vocabulario internacional de términos generales y básicos en Metrología (VIM)
 - 3.1 Orígenes del VIM
 - 3.2 Definiciones relacionadas con magnitudes y unidades
 - 3.3 Mediciones directas e indirectas
 - 3.4 Características de los resultados de las mediciones
 - 3.5 Errores sistemáticos y aleatorios, su influencia en la dispersión de resultados de medición, e incertidumbre como caracterización de la dispersión de resultados de medición.
 - 3.6 Definiciones asociadas con instrumentos de medición
 - 3.7 Calibración, verificación y ajuste
 4. Trazabilidad en las mediciones
 - 4.1 Patrones
 - 4.2 Jerarquía Metrológica.
 - 4.3 Elementos que caracterizan la trazabilidad
 5. Estadística aplicada a la metrología
 - 5.1 Conceptos generales
 - 5.2 Incertidumbres y distribuciones de probabilidad
 - 5.3 Ley de propagación de incertidumbres
 - 5.4 Teorema del Límite Central
 - 5.5 Pruebas de hipótesis
 - 5.6 Pruebas de bondad de ajuste
 6. Evaluación de la incertidumbre en las mediciones
 - 6.1 Definición del mensurando
 - 6.2 Función de medición
 - 6.3 Identificación y cuantificación de fuentes de incertidumbre
 - 6.4 Análisis de Varianza
 - 6.5 Repetibilidad y reproducibilidad
 - 6.6 Incertidumbre combinada
 - 6.7 Incertidumbre expandida
 - 6.8 Reporte de resultados
 - 6.9 Realización de una medición trazable y elaboración de un presupuesto de incertidumbre para un caso real.
 7. Aseguramiento de la calidad en las mediciones
 - 7.1 Importancia del aseguramiento metrológico
 - 7.2 Validación de métodos de medición
 - 7.3 Herramientas estadísticas para el control de calidad en los procesos de medición
 - 7.4 Patrones pasivos y de trabajo
 - 7.5 Intercomparaciones
 8. Magnitud de Masas
 - 8.1 Antecedentes históricos
 - 8.2 Esquema general para la diseminación del kilogramo
 - 8.3 Especificaciones para pesas de acuerdo con la OIML R111-1 (2004)
 - 8.4 Descripción general de los métodos de calibración de pesas
-

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE FISICA



10. CRONOGRAMA:

Fecha	Actividades - Lunes	Actividades - Jueves
2016_03-07_03-11	Presentación del curso: Metodología de trabajo, Carta al estudiante. Principios básicos de la Metrología: Antecedentes históricos, Universalización de las medidas, Áreas de la Metrología.	Principios básicos de la Metrología: Organizaciones Internacionales de Metrología, Normas y sistemas documentales en un laboratorio de metrología
2016_03-14_03-18	Principios básicos de la Metrología: Organizaciones Internacionales de Metrología, Normas y sistemas documentales en un laboratorio de metrología.	Sistema Internacional de Unidades SI: Definiciones de las unidades del SI, unidades básicas, derivadas, símbolos y magnitudes, Reglas para el uso correcto de las cantidades expresadas en unidades del SI, Unidades fuera del SI de uso frecuente, Otros sistemas de unidades, la adopción del SI en Costa Rica.
2016_03-21_03-25	Semana Santa	Semana Santa
2016_03-28_04-01	Principios básicos de la Metrología: Organizaciones Internacionales de Metrología, Normas y sistemas documentales en un laboratorio de metrología	Estadística aplicada a la metrología: Conceptos generales, Incertidumbres y distribuciones de probabilidad. Parte I.
2016_04-04_04-08	Vocabulario internacional de Metrología (VIM): Orígenes del VIM, Definiciones relacionadas con magnitudes y unidades, Mediciones directas e indirectas, Características de los resultados de las mediciones, Errores sistemáticos y aleatorios, Definiciones asociadas con instrumentos de medición, Calibración, verificación y ajuste. Asignación de exposición 1	Estadística aplicada a la metrología: Conceptos generales, Incertidumbres y distribuciones de probabilidad. Parte II. Asignación de Tarea 1
2016_04-11_04-15	Trazabilidad en las mediciones: Patrones, Jerarquía Metrológica, Elementos que caracterizan la trazabilidad, Ejemplos de cadenas de trazabilidad.	Estadística aplicada a la metrología: Ley de propagación de incertidumbres, Teorema del Límite Central.
2016_04-18_04-22	Aseguramiento de la calidad en las mediciones: Importancia del aseguramiento metrológico, Validación de métodos de medición. Exposición 1	Estadística aplicada a la metrología: Pruebas de hipótesis, Pruebas de bondad de ajuste. Parte I. Entrega de Tarea 1
2016_04-25_04-29	(Semana Universitaria) - Actividad: Visita a un laboratorio de metrología o ensayo	(Semana Universitaria) - Actividad: Visita a un laboratorio de metrología o ensayo
2016_05-02_05-06	Aseguramiento de la calidad en las mediciones: Herramientas estadísticas para el control de calidad en los procesos de medición. Recepción de informe de visita al laboratorio	Estadística aplicada a la metrología: Pruebas de hipótesis, Pruebas de bondad de ajuste. Parte II. Recepción de informe de visita al laboratorio
2016_05-09_05-13	Aseguramiento de la calidad en las mediciones: Patrones pasivos y de trabajo, Intercomparaciones.	Evaluación de la incertidumbre en las mediciones: Antecedentes y contenido de la GUM, Definición del mensurando, Función de medición, Identificación y cuantificación de fuentes de incertidumbre.
2016_05-16_05-20	Ley del Sistema Nacional de la Calidad-Ley 8279: infraestructura metrológica de Costa Rica. El Ente Costarricense de Acreditación. Unidades de Verificación. Asignación de exposición 2	Evaluación de la incertidumbre en las mediciones: Análisis de Varianza, Repetibilidad y reproducibilidad, Incertidumbre combinada, Incertidumbre expandida, Reporte de resultados. Parte I. Asignación de la Tarea 2.
2016_05-23_05-27	Magnitud de Masas: Antecedentes históricos, Esquema general para la diseminación del kilogramo. Métodos utilizados para realizar la diseminación. Exposición 2.	Evaluación de la incertidumbre en las mediciones: Análisis de Varianza, Repetibilidad y reproducibilidad, Incertidumbre combinada, Incertidumbre expandida, Reporte de resultados. Parte II. Recepción de la Tarea 2.
2016_05-30_06-03	Magnitud de Masas: Masa, Masa Aparente, Masa convencional: Conceptos y aplicaciones para un uso apropiado de los resultados de pesaje.	Evaluación de la incertidumbre en las mediciones: Resolución de un caso de estimación de incertidumbres.
2016_06-06_06-10	Magnitud de Masas: Especificaciones para pesas de acuerdo con la OIML R111-1 (2004), Descripción general de los métodos de calibración de pesas: sustitución simple, doble sustitución y doble comparación. Parte I	Evaluación de la incertidumbre en las mediciones: Introducción a la Simulación de Montecarlo para a la estimación de las incertidumbres. Parte I.
2016_06-13_06-17	Magnitud de Masas: Especificaciones para pesas de acuerdo con la OIML R111-1 (2004), Descripción general de los métodos de calibración de pesas: sustitución simple, doble sustitución y doble comparación. Parte II	Evaluación de la incertidumbre en las mediciones: Introducción a la Simulación de Montecarlo para a la estimación de las incertidumbres. Parte II.
2016_06-20_06-24	Magnitud de Masas: Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático: clasificación y calibración de acuerdo con la Guía SIM. Asignación de la exposición 3	Magnitud de Masas: Descripción general del método matricial de calibración de pesas. Asignación de la Tarea 3.
2016_06-27_07-01	Magnitud de Masas: Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático: exposición de proyecto 2. Exposición 3.	Magnitud de Masas: Descripción general del método matricial de calibración de pesas; exposición de proyecto 2. Recepción de la Tarea 3.
2016_07-04_07-08	Entrega de notas finales	Entrega de notas finales
2016_07-11_07-15	Examen de ampliación	Entrega de resultados de ampliación



11. REQUISITOS: FS-0410 Física General III

12. EVALUACION:

Exposiciones (15% c.u.)	45 %
Tareas (15% c.u.)	45 %
Informe de visita al laboratorio	10 %

13. MATERIALES DEL CURSO:

Para el curso se requieren los siguientes materiales:

- Cuaderno de apuntes
- Lápiz y borrador
- Lapicero
- Calculadora científica

14. BIBLIOGRAFIA:

Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. (2009). Sistema Interamericano de Metrología (SIM).

INTE-ISO 5725-2:2006 Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición – Parte 2: método básico para la determinación de la repetibilidad y la reproducibilidad de un método de medición normalizado. (2006). Costa Rica: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).

INTE-ISO 10012:2003: Sistemas de gestión de las mediciones - Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición. (2003). Costa Rica: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).

INTE-ISO/IEC 17025:2005: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. (2005). Costa Rica: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).

JCGM 100:2008 Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements (GUM). (2008). Francia: Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

JCGM 200:2008 Vocabulario Internacional de Metrología – Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM). (2008). Sistema Interamericano de Metrología (SIM).

Kochsiek, M. y Gläser, M. (2000). *Comprehensive Mass Metrology.* Alemania: Wiley-Vch.

OIML R 76-1 Edition 2006 (E) International Recommendation. Non-automatic Weighing Instruments Part 1: Metrological and technical requirements – Tests. (2006). Francia: International Organization of Legal Metrology (OIML).

OIML R111-1 Edition 2004 (E) International Recommendation. Weights of Classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3, Part 1: Metrological and technical requirements. (2004). Francia: International Organization of Legal Metrology (OIML).

The International System of Units (SI). (2006). Francia: Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

Walpole, R.; Myers, R.; Myers, S. y Ye, K. (2007). *Probabilidad & Estadística para ingeniería y ciencias.* México. Pearson Educación.

Metrología Abreviada, traducción de “Metrology – in short”, 3^{era} edición, Julio 2008, 2^{da} edición en español. CEM-CENAM-INDECOPI.

Marbán Rocío M.; Pellecer C., Julio A.; *Metrología para No Metrólogos*, 2^{da} edición, Guatemala, Marzo 2002. OEA-SIM.

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE FISICA**



15. DATOS DEL PROFESOR:

Nombre: Dr. Gerardo José Padilla Víquez
Teléfono: Oficina: 2511-2429, celular: 8334-6495
Correo electrónico: Gerardo.Padilla@ucr.ac.cr
Horas de consulta: Jueves de 9:00 h a 10:00 h, en la oficina 432 FM

Nombre: B.Fs. Alejandro Fernández López, MBA
Correo electrónico: labgfs1@gmail.com
Horas de consulta: Martes de 15:00 h a 16:00 h, en la oficina 419 FM